



IFW

PATENT APPLICATION
IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of

Docket No: Q81015

Shuho MOTOMURA

Appln. No.: 10/820,752

Group Art Unit: Unknown

Confirmation No.: Unknown

Examiner: Unknown

Filed: April 09, 2004

For: SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM, COATING APPARATUS, AND COATING METHOD

SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENTS

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

Submitted herewith are certified copies of the priority documents on which claims to priority was made under 35 U.S.C. § 119. The Examiner is respectfully requested to acknowledge receipt of said priority documents.

Respectfully submitted,

Darryl Mexic
Registration No. 23,063

SUGHRUE MION, PLLC
Telephone: (202) 293-7060
Facsimile: (202) 293-7860

WASHINGTON OFFICE

23373

CUSTOMER NUMBER

Enclosures: Japan 2003-106562
Japan 2004-071234

Date: May 28, 2004

15

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 4 月 1 0 日

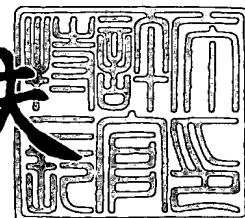
出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 1 0 6 5 6 2
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 1 0 6 5 6 2]

出 願 人
Applicant(s): H O Y A 株式会社

2 0 0 4 年 4 月 2 6 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 HOY1512A

【提出日】 平成15年 4月10日

【あて先】 特許庁長官 太田 信一郎 殿

【国際特許分類】 B05C 5/02

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号 H O Y A 株式会社
内

【氏名】 元村 秀峰

【特許出願人】

【識別番号】 000113263

【氏名又は名称】 H O Y A 株式会社

【代理人】

【識別番号】 100086759

【弁理士】

【氏名又は名称】 渡辺 喜平

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013619

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 基板処理装置、塗布装置及び塗布方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基板を着脱自在に保持する保持手段と、
前記基板の処理面を下方に向けた状態で、前記保持手段から前記基板を吸着する吸着手段と、

前記基板の下方に設けられ、前記基板の処理面に対し処理を行う処理手段と、
前記処理手段及び／又は前記吸着手段を、水平面内で移動させる移動手段と、
を具備したことを特徴とする基板処理装置。

【請求項 2】 基板よりも下方に溜められた塗布液をノズルの毛細管現象により上昇させ、上昇させた前記塗布液を下方に向けられた前記基板の被塗布面に接液させ、前記ノズルと前記基板を移動させることによって、前記被塗布面に塗布膜を形成する塗布装置であって、

前記基板を着脱自在に保持する保持手段と、
前記基板の処理面を下方に向けた状態で、前記保持手段から前記基板を吸着する吸着手段と、

前記ノズル及び／又は前記吸着手段を、水平面内で相対的に移動させる移動手段と、

を具備したことを特徴とする塗布装置。

【請求項 3】 前記保持手段が、基板の脱着時に所定角度回動して傾斜状態となることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の塗布装置。

【請求項 4】 前記基板をフォトマスクブランクとし、かつ、前記塗布膜をレジストとしたことを特徴とする請求項 2 又は 3 記載の塗布装置。

【請求項 5】 塗布液をノズルの毛細管現象により上昇させ、上昇させた前記塗布液を下方に向けられた基板の被塗布面に接液させ、前記ノズルと前記基板を相対的に移動させることによって、前記被塗布面に塗布膜を形成する塗布方法であって、

前記基板の被塗布面が下方を向くように、前記基板を保持手段にセットする段階と、

前記基板の被塗布面を下方に向けた状態で、前記保持手段及び／又は前記吸着手段と相対的に上下動させて接近させる段階と、

前記吸着手段が前記基板を吸着する段階と、

前記保持手段及び／又は前記吸着手段と相対的に上下動させて離反させる段階と、

前記ノズル及び／又は前記吸着手段を相対的に水平面内で移動させて、前記基板の被塗布面に塗布膜を形成する段階と、

を有することを特徴とする塗布方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、基板の処理面を下方に向けた状態で基板処理する基板処理装置、特に、基板の被塗布面を下方に向けた状態でフォトリソなどの液を塗布する塗布装置及び塗布方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

従来、フォトリソなどの塗布液をシリコンウエハ等の基板に塗布する塗布装置（コータ）として、通常、基板の中央に塗布液を滴下し、次いで基板を高速回転させることにより、遠心力の作用によって塗布液を伸展させ基板表面に塗布膜を形成するスピンコータが使用されてきた。

【0003】

ところで、上記スピンコータは、基板の周縁部にレジストのフリンジと呼ばれる盛り上がりが発生してしまうことがあった。特に、液晶表示装置や液晶表示装置製造用のフォトマスクにおいては、大型基板（例えば、一辺が300mm以上の基板）にレジストを塗布する必要がある、さらに、近年におけるパターンの高精度化や、基板サイズの大型化にともない、大型基板に均一なレジスト膜を塗布する技術の開発が望まれていた。

【0004】

大型基板に均一なレジスト膜を塗布する技術として、CAPコータの技術が提

供されている（たとえば、特許文献1）。

このCAPコートは、塗布液が溜められた液槽に毛管状隙間を有するノズルを沈めておき、吸着盤によって被塗布面が下方を向いた姿勢で保持された基板の当該被塗布面近傍までノズルを上昇させるとともに毛管状隙間から塗布液を接液し、次いでノズルを被塗布面にわたって走査させることにより塗布膜を形成するものである。

【0005】

より具体的には、所定の高さまでレジストが満たされている液槽のレジスト中に完全に沈んだ状態のノズルを、被塗布基板の下方まで上昇させる。次いで、制御部は、液槽の上昇を一端停止させ、液槽からノズルのみを突出させる。

ここで、ノズルはレジストに完全に沈んでいたもので、毛管状隙間はレジストで満たされている。すなわち、ノズルは、毛管状隙間の先端までレジストが満たされた状態で上昇する。

【0006】

次いで、制御部は、ノズルのみの上昇を停止させ、再び液槽を上昇させることにより、フォトマスクブランクの被塗布面にレジストを接液する。即ち、制御部は、ノズル47の毛管状隙間に満たされているレジストを被塗布面に接触させる。

。

このようにして、レジストをフォトマスクブランクの被塗布面に接液した状態で、ノズルとともに液槽を塗布高さの位置まで下降させ、かつ、フォトマスクブランクスを移動させてノズルを被塗布面全体にわたって走査させることによってレジストマクを形成する。

【0007】

この装置を用いれば、基板の周縁部にフリンジが生ずることなく、均一な膜厚のレジスト膜を塗布することができる。

また、このCAPコートは、吸着板を上下方向に回転させる回転機構を具備しているので、基板をセットする際は、吸着面が上向きとなる状態まで吸着板を回転させるとともに、当該吸着面上に被塗布面が上方を向くようにして基板を載置している。そして、基板のセットが完了すると再び吸着面が下向きとなる状態ま

で吸着板を回転させて塗布を行えるようにしてある。したがって、基板のセットが行いやすくなるといった利便性を有するものであった。

【0008】

【特許文献1】

特開 2001-62370 号公報

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、このCAPコータは、上記のような利便性を有する反面、回転機構におけるバックラッシュ等に起因して、塗布中においても吸着板が微動してしまい、水平バランスが変化してしまうことがあり、これにより、薄膜品質（例えば、膜厚均一性）に悪影響を与えるといった問題があった。

そこで、本発明は上述の問題点に鑑み、回転機構を用いずに、基板の処理面を下方に向けて吸着板に吸着することが可能な基板処理装置、塗布装置及び塗布方法を提供することを目的とする。

【0010】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、回転機構におけるバックラッシュ等に起因する精度不良が、薄膜品質に悪影響を与えることをつきとめ、この知見にもとづき、薄膜品質に悪影響を与えることなく、かつ、生産性を低下させることのない、基板処理装置、塗布装置及び塗布方法を完成させたものである。

【0011】

上記目的を達成するため、本発明の基板処理装置は、基板を着脱自在に保持する保持手段と、前記基板の処理面を下方に向けた状態で、前記保持手段から前記基板を吸着する吸着手段と、前記基板の下方に設けられ、前記基板の処理面に対し処理を行う処理手段と、前記処理手段及び／又は前記吸着手段を、水平面内で移動させる移動手段とを具備した構成としてある。

【0012】

このようにすると、基板の処理面と処理手段との位置精度を高めることができ、位置精度に起因する処理品質を向上させることができる。

なお、ここでいう水平面には、基板を下方から処理を行う場合に問題を生じない程度の傾斜を有する平面をも含む。

また、着脱される前記塗布面の外周部のみを保持する保持手段を備えるとよく、これにより、基板の重要個所を損傷するといった不具合を回避することができる。

さらに、前記保持手段に保持された基板と前記吸着手段の吸着面とを近接させて、前記基板を前記吸着手段に吸着させるとよく、このようにすると、基板の重要個所を損傷するといった不具合を回避することができる。

【0013】

上記目的を達成するため、本発明の塗布装置は、基板よりも下方に溜められた塗布液をノズルの毛細管現象により上昇させ、上昇させた前記塗布液を下方に向けられた前記基板の被塗布面に接液させ、前記ノズルと前記基板を移動させることによって、前記被塗布面に塗布膜を形成する塗布装置であって、前記基板を着脱自在に保持する保持手段と、前記基板の処理面を下方に向けた状態で、前記保持手段から前記基板を吸着する吸着手段と、前記ノズル及び／又は前記吸着手段を、水平面内で相対的に移動させる移動手段とを具備した構成としてある。

このようにすると、被塗布面とノズルとの位置精度を高めることができ、膜厚をより均一化することができる。

【0014】

また、好ましくは、前記保持手段が、基板の脱着時に所定角度回動して傾斜状態となる構成としてある。このようにすると、基板の脱着に際し、作業員が、立ったままの姿勢で基板を保持手段にセットすることが可能となり、作業性が向上する。

【0015】

また、この塗布装置は、前記基板をフォトマスクブランクとし、かつ、前記塗布膜をレジストとした場合に好適に実施することができる。このようにすると、高品質の基板を効率よく大量生産することができる。

【0016】

上記目的を達成するため、本発明の塗布方法は、塗布液をノズルの毛細管現象

により上昇させ、上昇させた前記塗布液を下方に向けられた基板の被塗布面に接液させ、前記ノズルと前記基板を相対的に移動させることによって、前記被塗布面に塗布膜を形成する塗布方法であって、前記基板の被塗布面が下方を向くように、前記基板を保持手段にセットする段階と、前記基板の被塗布面を下方に向けた状態で、前記保持手段及び／又は前記吸着手段と相対的に上下動させて接近させる段階と、前記吸着手段が前記基板を吸着する段階と、前記保持手段及び／又は前記吸着手段と相対的に上下動させて離反させる段階と、前記ノズル及び／又は前記吸着手段を相対的に水平面内で移動させて、前記基板の被塗布面に塗布膜を形成する段階とを有する方法としてある。

このようにすると、基板の塗布面を下方に向けた状態で、塗布面に塗布膜を形成する場合であっても、基板を反転させる必要がないので、塗布動作が単純化され、吸着盤とノズルの位置精度を向上させることができ、膜厚をより均一化することができる。

【0017】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の各実施形態について、図面を参照して説明する。

〔基板処理装置〕

まず、本発明の基板処理装置の実施形態を、図1及び図2を参照して説明する。

【0018】

図1は、基板処理装置の側面概略図であり、図2は正面概略図を示している。

図1に示すように、基板処理装置1は、ベースフレーム11に設けられた基板処理手段2と、移動フレーム12に設けられた吸着手段3と、移動フレーム12をベースフレーム11上で水平方向に移動させる移動手段4と、基板10を着脱自在に保持する保持手段5、及び図示しない制御部を備えている。

【0019】

基板処理手段2は、処理面を下方に向けた状態の基板10に対して処理を行うものである。この基板処理手段2は、矩形箱状のベースフレーム11のほぼ中央部に設けてある。

処理の内容としては、たとえば、基板 10 が液晶表示装置のガラス基板である場合には、保護膜等に使用される塗布液を基板 10 の下方から塗布する処理があるが、特に、この処理に限定されるものではなく、下方に向けた基板 10 の処理面に対して行なう処理であれば、どのような処理であってもよい。

【0020】

移動フレーム 12 は、対向する一対の側板と、この側板を連結する天板とが一体的に形成されており、剛性不足により基板 10 と基板処理手段 2 との位置精度が狂うことがないように、十分な機械的強度を有している。

また、移動フレーム 12 は、リニアウェイ 41 を介して、ベースフレーム 11 と水平方向に移動自在に連結されている。

さらに、移動フレーム 12 は、天板のほぼ中央部に、複数の吸着孔（図示せず）が穿設された吸着板からなる吸着手段 3 が取り付けられている。また、移動フレーム 12 の一方の側板には、後述するボールスクリュウ 42 が螺合するナットの形成された移動部 13 が突設してある。

【0021】

移動手段 4 は、移動フレーム 12 の側板をガイドさせながら移動させるリニアウェイ 41 と、移動部 13 のナットに螺合するボールスクリュウ 42 と、ボールスクリュウ 42 を回転させるモータ 43 とからなっている。

制御部から指示によってモータ 43 を回転させることボールスクリュウ 42 が回転し、移動部 13 をボールスクリュウ 42 の回転方向に応じた方向へ所定の距離だけ水平移動させることができる。

【0022】

ここで、吸着手段 3 と基板処理手段 2 との垂直方向の位置精度は、吸着手段 3 とリニアウェイ 41 との間の誤差、リニアウェイ 41 と基板処理手段 2 との間の誤差、及びリニアウェイ 41 の誤差によって決まる。すなわち、基板 10 の処理面を下向きに向けるための回転機構（反転手段）を移動フレーム 12 に設けていないので、反転手段の回転軸のクリアランスに起因する誤差を排除することができ、位置精度を向上させることができる。

【0023】

保持手段 5 は、ベースフレーム 11 と一体的に形成された保持手段用フレーム 51、保持手段用フレーム 51 上に設けられたリニアウェイ 53、このリニアウェイ 53 にガイドされ保持手段用フレーム 51 上を移動するとベース板 52、このベース板 52 を水平方向に移動させるリニアモータ 54、ロッド先端に保持部材 55 を設けたエアシリンダ 56（又は、電磁ソレノイド）とからなっている。

なお、エアシリンダ 56 は、基板サイズに対応できるようベース板 52 の任意の位置に、ねじなどによって着脱自在に取り付けられている。

この際、各基板 10 のサイズごとにエアシリンダ 56 の固定位置をマーキングしておくことで、このようにすると、製造する基板 10 に応じてエアシリンダ 56 の取付位置を短時間で変更することができる。

【0024】

保持部材 55 は、基板 10 の周縁部を載置する載置面と、基板 10 の位置決めを行なう係止用段差とからなっている。保持部材 55 は、矩形状の基板 10 に対しては、基板 10 の四隅を保持するようベース板 52 の四隅に配設してある。なお、保持部材 55 の配設位置は、基板の形状、基板の位置精度などを考慮して適宜変更することができ、必ずしも、四隅を保持する場合に限定されるものではない。

【0025】

次に、上記構成の基板処理装置 1 の動作について、図 1 を参照して説明する。

基板処理装置 1 は、ベース板 52 が基板のセット位置にあり、移動フレーム 12 が吸着位置にあり、さらに、ベース板 52 上の四個のエアシリンダ 56 のロッドが下降している状態が、初期状態である。

【0026】

次に、作業員又はロボットが、処理面を下向きにした状態で、基板 10 を保持部材 55 の載置面に載置する。ここで、保持部材 55 には、係止用段差が設けられているので、基板 10 を容易に位置決めすることができる。また、ベース板 52 がセット位置から吸着位置に移動し停止するとき、基板 10 を係止することができる。

このようにして基板 10 が保持部材 55 に載置されると、以降は制御部からの指示によって次のように動作する。まず、ベース板 52 がリニアモータ 54 によって吸着位置まで移動する。

【0027】

保持手段 5 が、吸着位置に位置決めされると、四個のエアシリンダ 56 のロッドが同時に上昇し、基板 10 を吸着手段 3 に当接又は近接させる。ここで吸着手段 3 による吸引によって基板 10 が吸着手段 3 に吸着される。そして、エアシリンダ 56 がロッドを下降させると、移動フレーム 12 を処理位置方向へ移動させる。

移動フレーム 12 が処理位置を通過する途中で、下向きの基板 10 の処理面に、下方から基板処理手段 2 が基板処理を実行する。この際、移動フレーム 12 は、吸着手段 3 と基板処理手段 2 との垂直方向の位置精度を低下させる反転手段を設けていないので、反転手段の回動軸のクリアランスに起因する誤差を排除することができ、位置精度を向上させることができる。

【0028】

次に、モータ 43（ボールスクリュウ 43）を逆回転させて、移動フレーム 12 が処理位置から吸着位置まで戻すと、エアシリンダ 56 のロッドが上昇し、保持部材 55 の載置面と基板 10 を当接させ、基板 10 が係止用段差によって位置決めされる。

そして、吸着手段 3 の吸着を停止させた後、四個のエアシリンダ 56 のロッドを同時に降下させ、処理済みの基板 10 を保持手段 5 に載置する。

次いで、ベース板 52 をリニアモータ 54 によって吸着位置からセット位置まで移動させると、作業員又はロボットが処理済みの基板 10 を保持手段 5 から取り出す。

【0029】

このように、本実施形態の基板処理装置 1 によれば、処理面を下向きにした状態で移動させ、基板処理手段 2 が基板 10 の下方から基板処理しても、吸着手段 3 に吸着された基板 10 の処理面と基板処理手段 2 と垂直方向の位置精度を向上させることができる。

【0030】

なお、本実施形態では、保持手段 5 を吸着位置まで水平移動させているが、移動フレーム 12（吸着手段 4）をセット位置まで移動させてもよく、また両者を移動させてもよい。また、移動フレーム 12（吸着手段 4）を処理位置方向へ水平移動させる構成としてあるが、この構成に限定されるものではなく、たとえば、移動フレーム 12 を移動させずに、基板処理手段 2 を水平方向に移動させてもよい。さらに、移動フレーム 12 と基板処理手段 2 を移動させてもよい。

【0031】

さらに、複数の保持部材 55 を、複数のエアシリンダ 56 を用いて昇降させる構成としてあるが、この構成に限定されるものではなく、たとえば、エアシリンダ 56 の代わりに、保持手段用フレーム 51 を昇降させるモータ駆動式の昇降手段を設けてもよい。

【0032】**[塗布装置]**

次に、本発明の塗布装置の実施形態を、図 3 及び図 4 を参照して説明する。

【0033】

図 3 は、塗布装置の側面概略図であり、図 4 は正面概略図を示している。

図 3 に示すように、塗布装置 1a は、ベースフレーム 11 に設けられた基板処理手段 2 と、移動フレーム 12 に設けられた吸着手段 3 と、この移動フレーム 12 を水平面内で移動させる移動手段 4 と、基板 10 を着脱自在に保持し、吸着手段 3 に装着する保持手段 5a を備えている。

すなわち、本実施形態の塗布装置 1a は、上記基板処理装置 1 の基板処理手段 2 を塗布手段とし、保持手段 5 の代わりに保持手段 5a を設けた構成としてある。

【0034】

基板処理手段 2 は塗布手段であり、この塗布手段は、図示していないが、基板 10 よりも下方に溜められた塗布液をノズルの毛細管現象により上昇させ、上昇させた塗布液を下方に向けられた基板 10 の被塗布面に接液させ、ノズルと基板 10 を相対的に移動させることによって、被塗布面に塗布膜を形成する。

また、本実施形態では、基板 10 をフォトマスクブランクとし、かつ、基板処理手段 2 によって形成される塗布膜をレジストとしてある。ただし、これに限定されるものではない。

【0035】

保持手段 5 は、基板 10 の四隅の周縁部を保持する四つの保持部材 55 を備えている。これらの保持部材 55 は、保持部材 55 ごとに保持プレート 61 に固定されている。

ここで、好ましくは、図示していないが、保持部材 55 にセットされた基板 10 が保持部材 55 から外れたりしないように、押え手段を設けるとよい。この押え手段は、たとえば、押えプレートが上下動かつ水平方向に揺動するようにしてある。これにより、斜めに傾けて保持部材 55 にセットされた基板 10 を保持部材 55 の方向に押さえつける。

【0036】

保持プレート 61 は、リニアウェイ 62 を介して、Y 方向に平行に対向して配設されたレール 63 に二個ずつ配設してあり、奥側の二個の保持プレート 61 は、ボールスクリュウとモータを用いた駆動手段（図示せず）により Y 方向に移動させることができる。これにより、基板 10 の縦寸法が異なる場合に、上記駆動手段により保持プレート 61 を Y 方向に移動させ、縦寸法の異なる基板 10 に容易に対向することができる。

また、レール 63 は、X 方向に平行に対向して配設されたりニアウェイ 64 を介して、両端部が回転プレート 65 に取り付けられており、ボールスクリュウとモータを用いた駆動手段（図示せず）により X 方向に移動させることができる。これにより、基板 10 の横寸法が異なる場合に、上記駆動手段により保持プレート 61 を X 方向に移動させ、横寸法の異なる基板 10 に容易に対向することができる。

【0037】

回転プレート 65 は、正面側の端部が回転軸 66 を介して、ベースプレート 69 と回転自在に連結されており、奥側の端部が、ベースプレート 69 に突設されたストッパ 68 によって水平に支持されている。

また、回動プレート 65 は、回動シリンダ 67 によって、所定角度回動される。この回動シリンダ 67 は、ロッド先端が回動プレート 65 と回動自在に連結され、かつ、シリンダ本体の端部がベースプレート 69 と回動自在に連結されている。

【0038】

ベースプレート 69 は、下面の四隅に、保持手段フレーム 70 に貫通するガイド棒 71 が突設されており、底フレーム 72 に設けられた、エアシリンダ等の昇降手段 73 によって、垂直方向に移動させることができる。

【0039】

次に、上記構成の塗布装置 1a の動作について、図 3 を参照して説明する。

まず、塗布装置 1a は、ベースプレート 69 が昇降手段 73 によって上昇されておらず、回動プレート 65 が水平に支持されており、移動フレーム 12 が処理終了位置にあり、基板処理手段 2 が上昇していない状態が、初期状態である。

なお、保持部材 55 は、基板 10 の縦寸法及び横寸法にあわせてあらかじめ調整されている。この調整において、レール 63 を X 方向に移動させることにより、基板 10 の横寸法に応じて保持部材 55 の位置決めを容易に行なうことができる。また、奥側の二個の保持プレート 61 を Y 方向に移動させることにより、基板 10 の縦寸法に応じて保持部材 55 の位置決めを容易に行なうことができる。

【0040】

次に、塗布装置 1a は、回動シリンダ 67 によって、回動プレート 65 が手前側に起き上がるように回動しながら、セット位置に移動する。

そして、塗布装置 1a の正面側で作業する作業者が、基板 10 の被塗布面を塗布装置 1a 側に向けた状態で保持部材 55 にセットすると、上記押え手段が基板 10 を保持部材 55 に押さえつける。これにより、塗布装置 1a は、斜めに傾斜した状態の保持部材 55 にセットされた基板 10 が、保持部材 55 から外れて落下するといった不具合を防止することができる。

【0041】

次に、回動プレート 65 は、回動シリンダ 67 によって、奥側に倒れるように回動し、回動プレート 65 の奥側端部がストッパ 68 に当接し水平に支持される

そして、基板 10 が水平に支持されると、押え手段が基板 10 の押えを解除する。なお、押えを解除した状態の押え手段は、基板 10 の上面より低い状態となるので、基板 10 を上昇させても吸着手段 3 と当接することはない。

【0042】

次に、移動フレーム 12 が、吸着手段 3 の吸着位置が基板 10 上に位置するように、移動手段 4 によって処理終了位置から装着位置まで移動する。なお、このとき、基板処理手段 2 は降下した状態にある。

続いて、昇降手段 73 が、基板 10 の上面が吸着手段 3 と当接するまで、ベースプレート 69 を上昇させる。ここで、基板 10 の上面が吸着手段 3 と当接するまで、ベースプレート 69 を上昇させるかわりに、基板 10 の上面が吸着手段 3 と当接する前にベースプレート 69 の上昇を停止させ、わずかな隙間が残るように制御してもよい。

【0043】

次に、吸着手段 3 が吸着孔（図示せず）から吸引すると、基板 10 が吸着手段 3 に吸着され、続いて、昇降手段 73 が下降する。

次に、移動フレーム 12 が処理位置側に移動するとともに、基板処理手段 2 が所定位置まで上昇し、基板 10 の被塗布面に塗布液を塗布する。この際、基板処理手段 2 は、毛細管現象によりノズル先端まで揚げられた塗布液を被塗布面と接触させ、続いて、所望する塗布厚となるようにノズル位置を調整し、この垂直方向のクリアランスを保った状態で、移動フレーム 12 が処理位置を通過することにより、基板 10 に膜厚が均一な塗布膜を形成することができる。

【0044】

次に、移動フレーム 12 が処理終了位置まで移動すると、基板処理手段 2 が降下し、移動フレーム 12 が装着位置まで水平方向に移動する。

そして、昇降手段 73 が、基板 10 に保持部材 55 が当接するまで、ベースプレート 69 を上昇させ、保持部材 55 が基板 10 と当接すると、吸着手段 3 が吸引を停止し、エアブローにより基板を離脱させ、基板 10 は保持部材 55 に載置される。

なお、基板 10 に電荷が溜まっている場合、保持部材 55 が絶縁性の材料で構成されていると、基板 10 を保持部材 55 に載置した際、基板 10 と保持部材 55 の当接箇所において静電破壊を起こす可能性がある。このような静電破壊を防止するために、保持部材 55 として金属等の導電性の材料を用いることが好ましい。

続いて、昇降手段 73 がベースプレート 69 を降下させ停止した後、押え手段が基板 10 を保持部材 55 に押えつけ、続いて、回転プレート 65 を正面側に回転させる。

次に、回転プレート 65 の回転が停止すると、押え手段が解除され、作業者は、塗膜の形成された基板 10 を保持部材 55 から容易に取り外すことができる。

【0045】

このように、本実施形態の塗布装置 1a によれば、基板 10 の被塗布面を下向きにした状態で、下方から塗布液を塗布する場合であっても、移動手段 4 が垂直方向の誤差を生じさせる反転手段を設けておらず、基板 10 と基板処理手段 2 のノズルとの垂直方向の位置精度を高めることができるので、基板 10 に均一な厚さの塗布膜を形成することができる。

また、基板 10 をセットする際、保持手段 5a が回転し傾斜した状態となるので、作業者は、基板 10 を 180 度反転させなくともすみ、傾斜した角度分だけ基板 10 を容易に保持部材 55 にセットしたり取り外すことができる。

【0046】

さらに、保持手段 5a は、回転プレート 65 にリニアウェイ 64 を介して移動自在に取り付けられたレール 63 と、このレールにリニアウェイ 62 を介して移動自在に取り付けられた保持プレート 61 と、この保持プレート 61 に取付けられた保持部材 55 を備えているので、サイズのことなる基板 10 に対しても、保持部材 55 の位置を迅速かつ容易に変更することができ、機種切替における生産性を向上させることができる。

【0047】

[塗布方法]

また、本発明は、塗布方法としても有効であり、本発明における塗布方法は、

上述した塗布装置 1 a に各処理を実行させる。

図 5 は、塗布方法の概略フローチャート図である。

同図において、塗布方法は、まず、基板 10 の被塗布面が下方を向くように、基板 10 を保持手段 5 a、すなわち、斜め方向に傾斜した状態の保持部材 5 5 にセットする（ステップ S 1）。そして、基板 10 を載置した保持部材 5 5 は、回転して水平状態となる。

【0048】

次に、吸着手段 3 が保持部材 5 5 の上方まで移動してきて位置決めされる。ここで、基板 10 の被塗布面を下方に向けた状態で、基板 10 を吸着する吸着手段 3 に向かって、保持手段 5 a のベースプレート 6 9 を上昇させ、基板 10 を吸着手段 3 に当接又は近接させる（ステップ S 2）。

続いて、吸着手段 3 が基板 10 を吸着し（ステップ S 3）、その後、ベースプレート 6 9 が下降する（ステップ S 4）。

【0049】

次に、基板処理手段 2 のノズルが、基板 10 に対する垂直方向の位置（基板処理手段 2 と基板 10 の間隙）を調整した後、移動フレーム 1 2 を水平面内で移動させることによって、基板 10 の被塗布面に塗布膜を形成する（ステップ S 5）。

なお、塗布膜の形成された基板 10 は、前記と逆の動作手順で、上述した塗布装置 1 a から取り外すことができる。

【0050】

このように、本発明の塗布方法によれば、基板 10 の被塗布面を下方に向けた状態で、被塗布面に塗布膜を形成する場合であっても、基板を反転させる必要がないので、塗布動作が単純化され、吸着手段 3 とノズルの位置精度を向上させることができ、塗布膜の膜厚をより均一化することができる。

【0051】

以上、本発明の基板処理装置、塗布装置及び塗布方法について、好ましい実施形態を示して説明したが、本発明に係る基板処理装置、塗布装置及び塗布方法は、上述した実施形態にのみ限定されるものではなく、本発明の範囲で種々の変更

実施が可能であることは言うまでもない。

例えば、保持部材 55 は、基板 10 の外周部のみを保持する構成としてあるが、この構成に限定されるものではなく、たとえば、基板 10 に悪影響を与えない箇所であれば、外周部以外の箇所を保持してもよい。

【0052】

また、基板 10 が載置された保持部材 55 を吸着手段 3 に当接させる際、基板 10 に衝撃を与えないように、ショックアブソーバ等の衝撃吸収手段を設けてもよく、このようにすると、基板 10 を吸着手段 3 に当接させるとき、基板 10 にダメージを与えるといった不具合を回避することができる。

【0053】

【発明の効果】

以上のように、本発明によれば、基板を着脱自在に保持する保持手段と、基板の処理面を下方に向けた状態で、保持手段から基板を吸着する吸着手段と、基板を処理する処理手段及び／吸着手段を、水平面内で移動させる移動手段を設けることにより、被塗布面とノズルとの位置精度、特に、膜厚品質に大きな影響を与える垂直方向の位置精度を高めることができ、膜厚をより均一化することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明にかかる基板処理装置の概略側面図である。

【図 2】

本発明にかかる基板処理装置の概略正面図である。

【図 3】

本発明にかかる塗布装置の概略側面図である。

【図 4】

本発明にかかる塗布装置の概略正面図である。

【図 5】

本発明にかかる塗布方法の概略フローチャート図である。

【符号の説明】

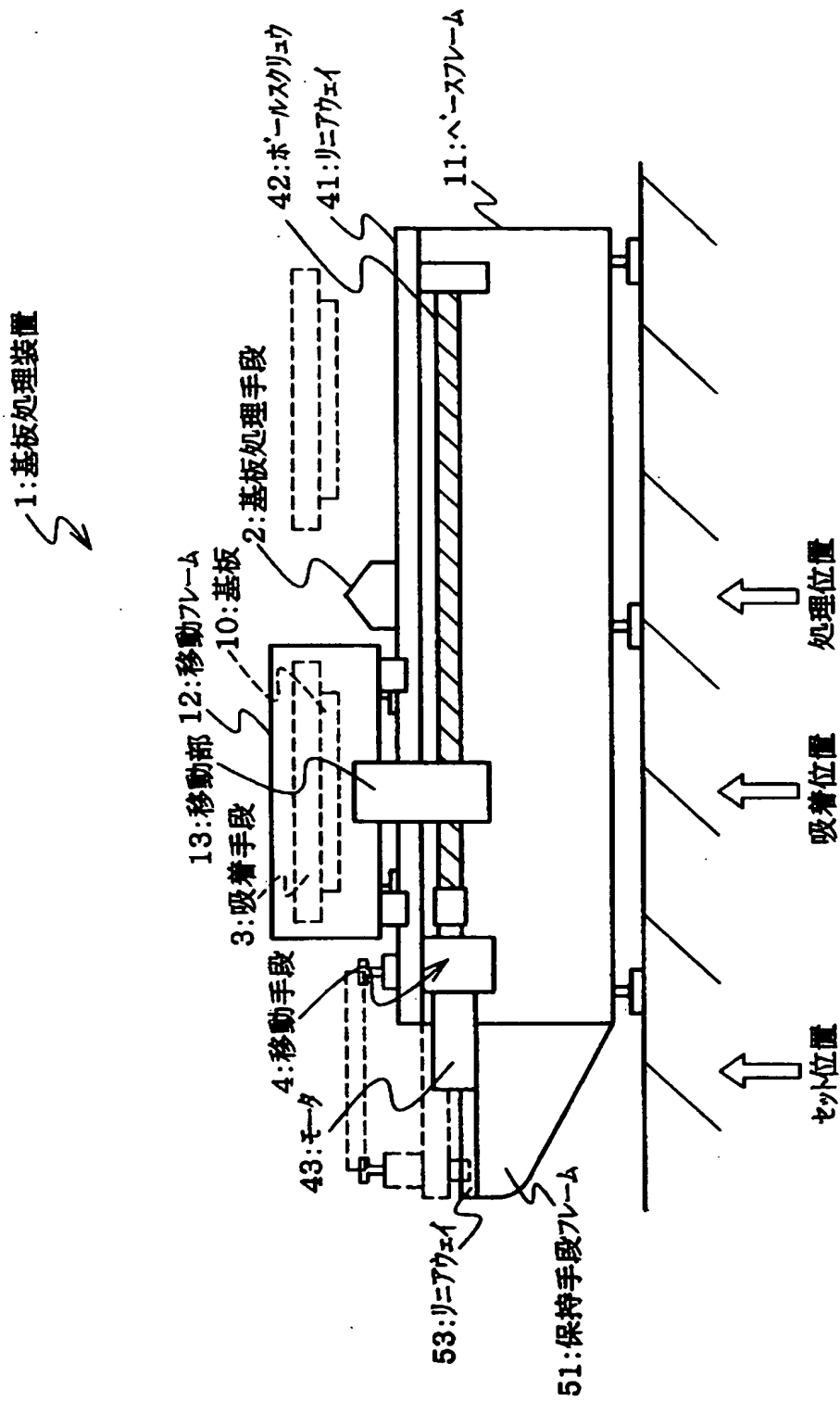
- 1 基板処理装置
 - 1 a 塗布装置
- 2 基板処理手段
- 3 吸着手段
- 4 移動手段
- 5 保持手段
 - 5 a 保持手段
- 10 基板
 - 11 ベースフレーム
 - 12 移動フレーム
 - 13 移動部
 - 41 リニアウェイ
 - 42 ボールスクリュウ
 - 43 モータ
 - 51 保持手段用フレーム
 - 52 ベース板
 - 53 リニアウェイ
 - 54 リニアモータ
 - 55 保持部材
 - 56 エアシリンダ
- 61 保持プレート
 - 62 リニアウェイ
 - 63 レール
 - 64 リニアウェイ
 - 65 回動プレート
 - 66 回動軸
 - 67 回動シリンダ
 - 68 ストップ
 - 69 ベースプレート

- 7 0 保持手段フレーム
- 7 1 ガイド棒
- 7 2 底フレーム
- 7 3 昇降手段

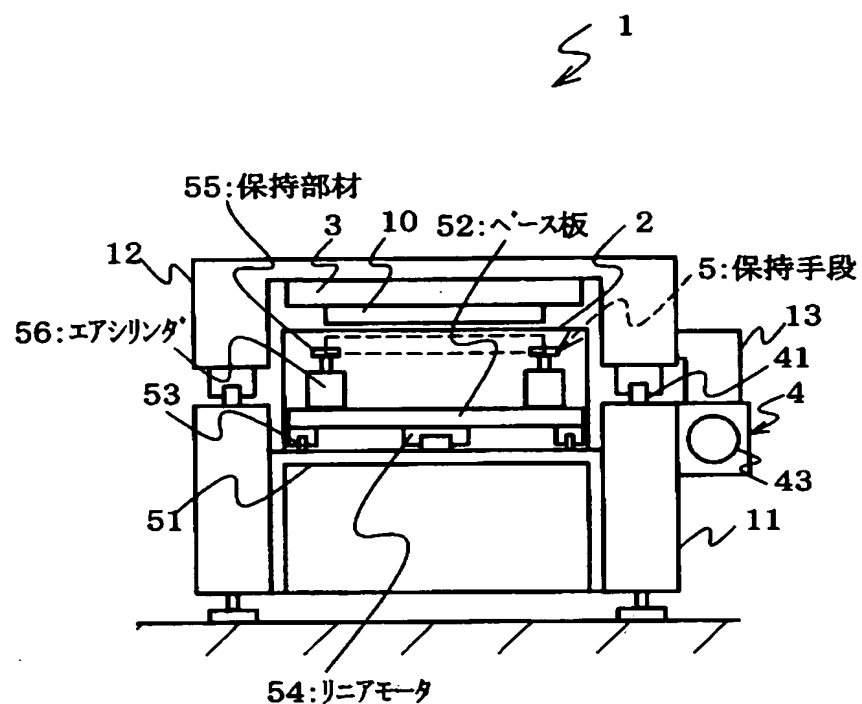
【書類名】

図面

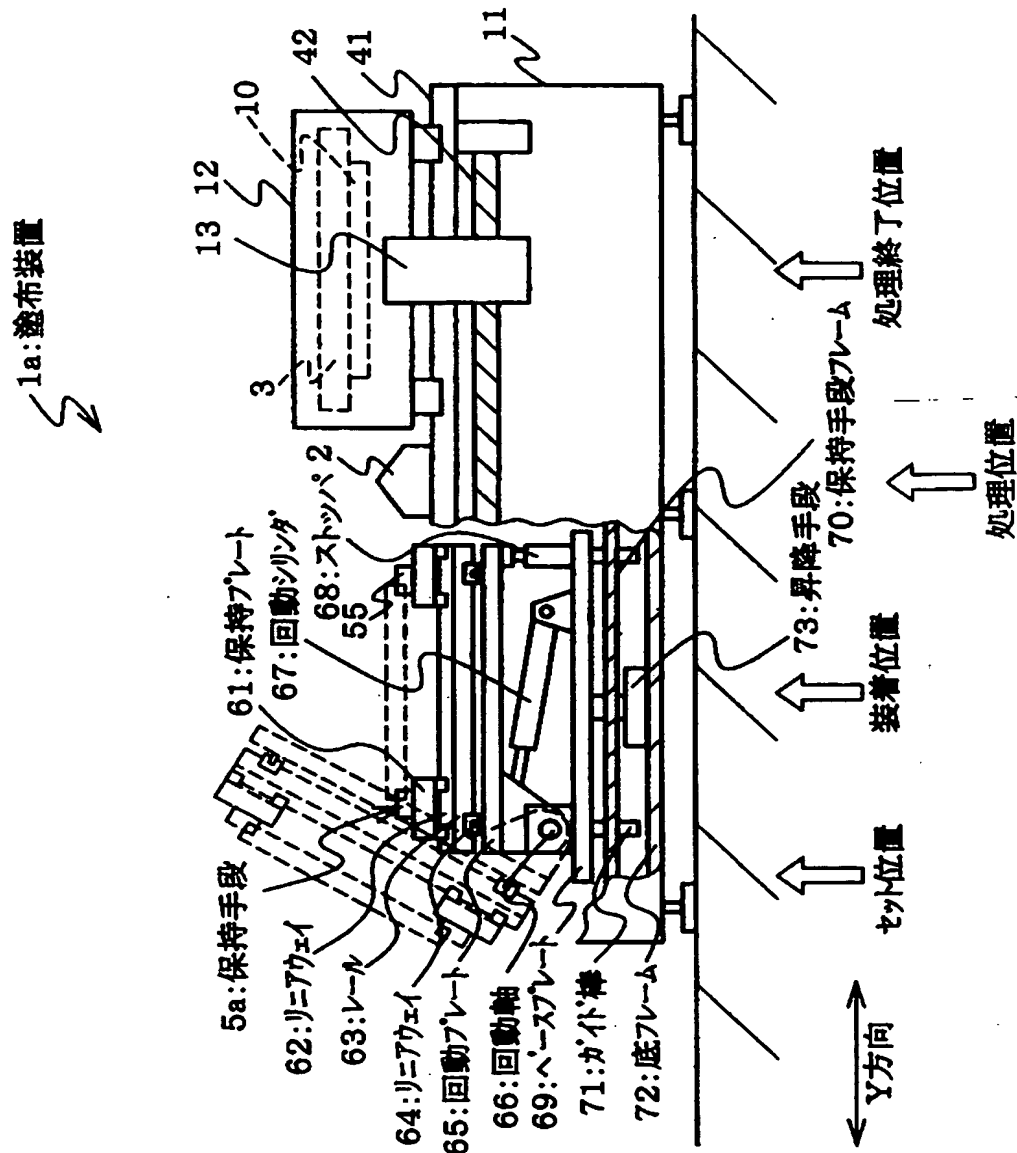
【図 1】



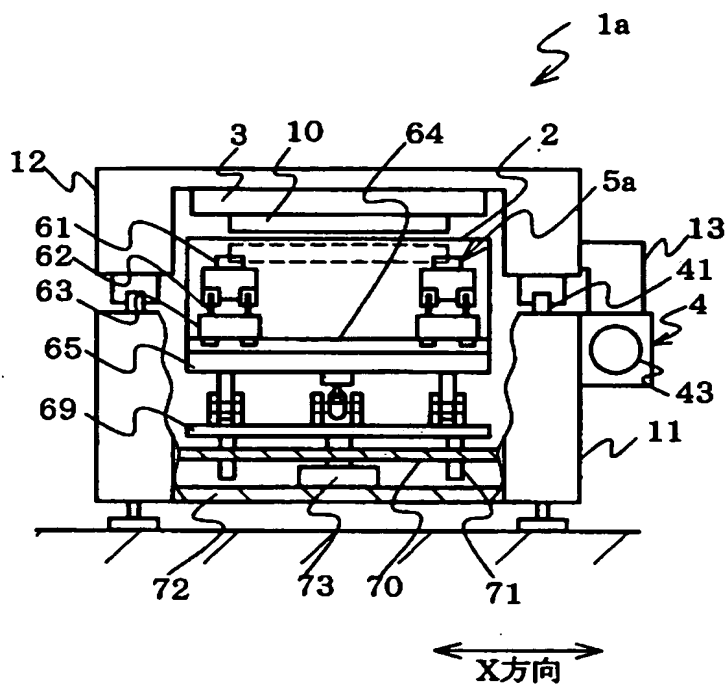
【図 2】



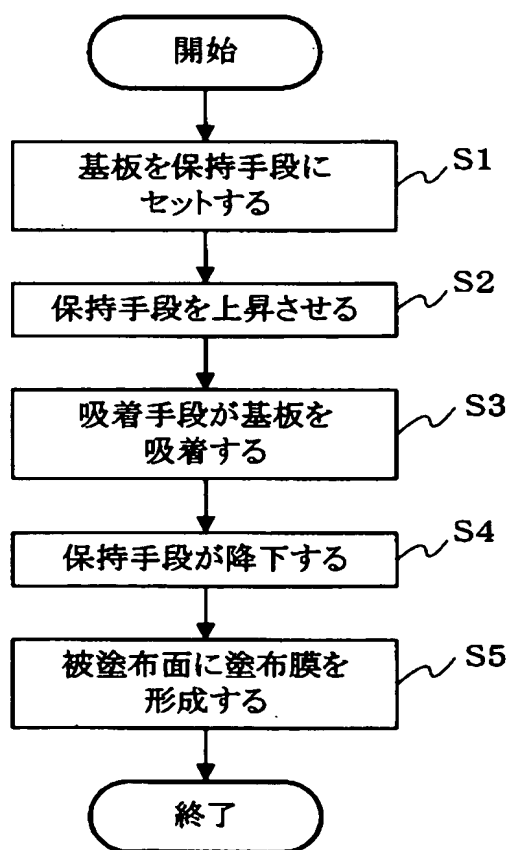
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 回転機構を用いずに、基板の処理面を下方に向けて吸着板に吸着することが可能な基板処理装置、塗布装置及び塗布方法を提供する。

【解決手段】 基板 10 よりも下方に溜められた塗布液を基板処理手段 2 の毛細管現象により上昇させ、上昇させた塗布液を下方に向けられた基板 10 の被塗布面に接液させ、基板処理手段 2 と基板 10 を相対的に移動させることによって、被塗布面に塗布膜を形成する塗布装置 1 a は、基板 10 を着脱自在に保持する保持手段 5 a と、基板 10 の処理面を下方に向けた状態で、保持手段 5 a から基板 10 を吸着する吸着手段 3 と、基板処理手段 2 及び／又は吸着手段 3 を、水平面内で移動させる移動手段 4 と、を具備した構成としてある。塗布装置。

【選択図】 図 3

特願 2 0 0 3 - 1 0 6 5 6 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 1 3 2 6 3]

1. 変更年月日 2 0 0 2 年 1 2 月 1 0 日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都新宿区中落合 2 丁目 7 番 5 号

氏 名 H O Y A 株式会社